(54) A / WIRE FOR BONDING SEMICONDUCTOR ELEMENT
(11) 60-95947 (A) (43) 29.5 1985 (19) JP
(21) Appl. No. 58-203872 (22) 31.10.1983
(71) TANAKA DENSHI KOGYO K.K. (72) YASUO FUKUI
(51) Int. Cl*. H01L23/48

PURPOSE: To obtain an AI small-gage wire having excellent joining character-

istics by the addition of small amounts of two kinds of selected elements by the synergism of the addition by adding the elements to AI having high purity.

CONSTITUTION: 0.0015~0.005wt% Si and 0.0015~0.005wt% Mg are added to AI having not less than 99.9% purity, and both contents are kept within a range of 0.003~0.008wt%. When the AI alloy is melted and casted, wire-drawn to form an AI wire having 0.1~0.5mm\$\text{d}\$ diameter and thermally treated (350°C and 30min), the AI wire obtained simultaneously has tensile strength and hardene proper the Al wire obtained simultaneously has tensile strength and hardness proper to joining.

⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫公開特許公報(A) 昭60-95947

Sint Cl.4 H 01 L 23/48

識別記号

厅内整理番号 6732-5F

❸公開 昭和60年(1985) 5月29日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

❷発明の名称

半導体素子のボンディング用A 1線

②特 願 昭58-203872

❷出 額 昭58(1983)10月31日

砂発 明 者

東京都中央区日本橋茅場町2-6-6 田中電子工業株式

会社内

①出 願 田中電子工業株式会社 砂代 理 弁理士 早川 政名

東京都中央区日本橋茅場町2-6-6

1. 発明の名称

半導体素子のボンディング用AL橡

2. 特許請求の範囲

線 怪 が 〇 . 1~ 〇 . 5 m m Φ の ポンディン グ 用 A 人権であって、高純度 A 人に O . 0 0 1 5 ~ 0.005 wt%のシリコン(Si)と0.00 15~0.005 wt%のマグネシウム (M g) とを添加し、両者の含有量が 0.003~ O. O O 8 wt % であることを特徴とする半導体 **兼子のポンディング用AL線。**

3. 発明の詳細な説明

本発明は半導体素子のポンディング用AL線、 詳しくは模怪が0.1~0.5㎜中のボンディ ング用Aよ線の改良に関する。

従来、パワートランジスタ、サイリスタ等の 姦出力の半導体素子の配線用リード線として線 役がり、1~0、5mmの、一般的には0、2~ 〇、3880の高純度AL線が使用されている。

しかるに髙純度AL線は軟かすぎて所定の引 張り強度が得られないために、線引き加工時お よびポンディング作楽時において断線する不具 合かあり、この引張り強度を改善するために高 軽度A & に各種の元素を添加することが考えら れている。

しかしながら、ポンディング用AL線は引張 り強度を大きくして硬くなりすぎた場合には、 ボンディング時において、チップ割れを起した り、潰れ中の不安定、ネック切れの原因となり、 あるいは蒸加元素の偏折によってポンディング 強度がバラ付いて品質の安定が得られないなど ボンディング特性の低下をきたす不具合がある。

しかして木発明は多くの実験結果よりボンデ ィング特性に似適な機械的特性、詳しくは熱処 理(350℃、30分)後におけるAL糠の引 張り強度が4.5~ 8.5 kg / m m * であるこ とを知り、該強度が得られる派別元素及びその

又、上記引張り強度を改善する添加元素は一